

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**  
**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ**  
**УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»**  
**(ТУСУР)**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента образования  
\_\_\_\_\_ П. Е. Троян  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Твердотельная электроника**

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**

Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и нанoeлектроника**

Направленность (профиль) / специализация: **Промышленная электроника**

Форма обучения: **заочная (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий)**

Факультет: **ФДО, Факультет дистанционного обучения**

Кафедра: **ПрЭ, Кафедра промышленной электроники**

Курс: **2**

Семестр: **4**

Учебный план набора 2015 года

**Распределение рабочего времени**

№	Виды учебной деятельности	4 семестр	Всего	Единицы
1	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	12	12	часов
2	Лабораторные работы	8	8	часов
3	Контроль самостоятельной работы	4	4	часов
4	Всего контактной работы	24	24	часов
5	Самостоятельная работа	111	111	часов
6	Всего (без экзамена)	135	135	часов
7	Подготовка и сдача экзамена	9	9	часов
8	Общая трудоемкость	144	144	часов
			4.0	З.Е.

Контрольные работы: 4 семестр - 2

Экзамен: 4 семестр

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шелупанов А.А.  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.02.2018  
Уникальный программный ключ:  
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск 2018

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника, утвержденного 12.03.2015 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПрЭ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол №\_\_\_\_\_.

Разработчик:

профессор кафедры промышлен-  
ной электроники (ПрЭ)

\_\_\_\_\_ Н. С. Легостаев

Заведующий обеспечивающей каф.  
ПрЭ

\_\_\_\_\_ С. Г. Михальченко

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ФДО

\_\_\_\_\_ И. П. Черкашина

Заведующий выпускающей каф.  
ПрЭ

\_\_\_\_\_ С. Г. Михальченко

Эксперты:

Доцент кафедры технологий элек-  
тронного обучения (ТЭО)

\_\_\_\_\_ Ю. В. Морозова

Профессор кафедры промышлен-  
ной электроники (ПрЭ)

\_\_\_\_\_ В. Д. Семенов

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1. Цели дисциплины

Целью изучения является приобретение знаний по физическим основам действия полупроводниковых приборов, их электрическим характеристикам для статического и динамического режимов работы, реакции приборов на внешние воздействия, представлению приборов в виде электрических моделей, методам экспериментального определения параметров моделей.

### 1.2. Задачи дисциплины

– Задачей изучения дисциплины является приобретение навыков и умений в вопросах правильного выбора вида полупроводниковых приборов для построения электронных схем, исходя из функциональных задач, решаемых этими схемами, и обеспечение грамотной эксплуатации приборов, позволяющих максимально эффективно использовать заложенные в них возможности.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Твердотельная электроника» (Б1.Б.13) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Математика, Материалы электронной техники, Микросхемотехника, Микроэлектроника, Физика, Химия.

Последующими дисциплинами являются: Аналоговая электроника, Вакуумная и плазменная электроника, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Методы анализа и расчета электронных схем, Наноэлектроника, Научно-исследовательская работа, Основы преобразовательной техники, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Преддипломная практика, Радиомонтажный практикум, Схемотехника, Теоретические основы электротехники, Электронные промышленные устройства, Энергетическая электроника.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

– ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– **знать** устройство, принцип действия, характеристики и параметры основных классов полупроводниковых приборов; эквивалентные схемы полупроводниковых приборов, методы определения и расчета параметров эквивалентных схем; функциональные электрические модели приборов и методы определения параметров моделей; методы анализа переходных процессов.

– **уметь** производить расчет параметров основных классов полупроводниковых приборов; правильно выбирать элементы электронной схемы для решения поставленной задачи с максимальным использованием возможностей приборов; анализировать переходные процессы в твердотельных приборах с использованием метода заряда; экспериментально определять параметры твердотельных приборов.

– **владеть** навыками практической работы с полупроводниковыми приборами в составе электронной схемы; методами экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых приборов.

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
---------------------------	-------------	----------

		4 семестр
Контактная работа (всего)	24	24
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	12	12
Лабораторные работы	8	8
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Самостоятельная работа (всего)	111	111
Подготовка к контрольным работам	48	48
Оформление отчетов по лабораторным работам	8	8
Подготовка к лабораторным работам	8	8
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	41	41
Выполнение контрольных работ	6	6
Всего (без экзамена)	135	135
Подготовка и сдача экзамена	9	9
Общая трудоемкость, ч	144	144
Зачетные Единицы	4.0	

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	СРП, ч	Лаб. раб., ч	КСР, ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
4 семестр						
1 Физические основы твердотельной электроники	2	0	4	20	22	ОПК-2, ПК-1
2 Контактные явления	4	0		18	22	ОПК-2, ПК-1
3 Полупроводниковые диоды	0	0		4	4	ОПК-2, ПК-1
4 Биполярные транзисторы	2	4		22	28	ОПК-2, ПК-1
5 Тиристоры	0	0		4	4	ОПК-2, ПК-1
6 Полевые транзисторы	3	4		28	35	ОПК-2, ПК-1
7 Оптоэлектронные полупроводниковые приборы	1	0		9	10	ОПК-2, ПК-1
8 Полупроводниковые термоэлектрические и гальваномагнитные приборы	0	0		6	6	ОПК-2, ПК-1
Итого за семестр	12	8	4	111	135	
Итого	12	8	4	111	135	

## 5.2. Содержание разделов дисциплины (самостоятельная работа под руководством преподавателя)

Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины (самостоятельная работа под руководством преподавателя)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
4 семестр			
1 Физические основы твердотельной электроники	Зонная структура полупроводников. Распределение носителей заряда в полупроводниках. Процессы переноса заряда в полупроводниках. Поверхностные явления в полупроводниках. Диэлектрическая релаксация.	2	ОПК-2, ПК-1
	Итого	2	
2 Контактные явления	Электрические переходы. Электронно-дырочные переходы. Электронно-дырочный переход в равновесном состоянии. Электронно-дырочный переход в неравновесном состоянии. Вольт-амперная характеристика идеализированного электронно-дырочного перехода. Статическая вольт-амперная характеристика реального электронно-дырочного перехода. Пробой электронно-дырочного перехода. Динамические параметры электронно-дырочного перехода. Переходные процессы в электронно-дырочном переходе. Контакты металл-полупроводник. Выпрямляющие контакты металл-полупроводник. Омические контакты. Структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП-структуры). Гетеропереходы.	4	ОПК-2, ПК-1
	Итого	4	
4 Биполярные транзисторы	Структуры и основные режимы работы. Распределение стационарных потоков носителей заряда. Собственные статические параметры транзистора. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора. Модуляция толщины базы. Пробой биполярных транзисторов. Статические характеристики. Динамические параметры транзистора. Линейные модели биполярного транзистора. Усилительные свойства транзистора. Работа биполярного транзистора в импульсном режиме. Зависимость параметров от режима работы.	2	ОПК-2, ПК-1
	Итого	2	
6 Полевые транзисторы	Полевые транзисторы с управляющим переходом. Статические характеристики полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом. Малосигнальные параметры полевых транзисторов с управляю-	3	ОПК-2, ПК-1

	щим переходом. Эквивалентные схемы полевых транзисторов с управляющим переходом. Инерционные свойства полевых транзисторов с управляющим переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором. МДП-транзисторы с индуцированным каналом. Статические характеристики МДП-транзисторов с индуцированным каналом. МДП-транзисторы со встроенным каналом. Статические характеристики МДП-транзисторов. Эквивалентные схемы МДП-транзисторов. Инерционные свойства МДП-транзисторов. Усилительные свойства полевых транзисторов. Работа полевых транзисторов в импульсном режиме.		
	Итого	3	
7 Оптоэлектронные полупроводниковые приборы	Классификация оптоэлектронных приборов. Фототранзисторы. Оптоэлектронные пары.	1	ОПК-2, ПК-1
	Итого	1	
Итого за семестр		12	

### 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Предшествующие дисциплины								
1 Математика	+							
2 Материалы электронной техники	+							
3 Микросхемотехника	+	+		+		+		
4 Микроэлектроника	+	+		+		+		
5 Физика	+	+					+	+
6 Химия	+							
Последующие дисциплины								
1 Аналоговая электроника	+		+	+	+	+	+	+
2 Вакуумная и плазменная электроника	+	+						
3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	+	+	+	+	+	+	+	+
4 Методы анализа и расчета электронных схем				+		+		
5 Нанoeлектроника	+							

6 Научно-исследовательская работа			+	+	+	+	+	+
7 Основы преобразовательной техники		+	+		+			
8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности			+	+	+	+	+	+
9 Преддипломная практика			+	+	+	+	+	+
10 Радиомонтажный практикум			+	+	+	+	+	+
11 Схемотехника			+	+	+	+	+	+
12 Теоретические основы электротехники				+		+		
13 Электронные промышленные устройства			+	+		+	+	+
14 Энергетическая электроника			+	+	+	+	+	+

#### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Компетенции	Виды занятий				Формы контроля
	СРП	Лаб. раб.	КСР	Сам. раб.	
ОПК-2	+	+	+	+	Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Отчет по лабораторной работе, Тест
ПК-1	+	+	+	+	Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Отчет по лабораторной работе, Тест

#### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

#### 7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
4 семестр			
4 Биполярные транзисторы	Исследование статических параметров биполярного транзистора.	4	ОПК-2, ПК-1
	Итого	4	
6 Полевые транзисторы	Исследование полевого транзистора с управляющим р-n-переходом.	4	ОПК-2, ПК-1
	Итого	4	
Итого за семестр		8	

### 8. Контроль самостоятельной работы

Виды контроля самостоятельной работы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Виды контроля самостоятельной работы

№	Вид контроля самостоятельной работы	Трудоемкость (час.)	Формируемые компетенции
4 семестр			
1	Контрольная работа	2	ОПК-2, ПК-1
2	Контрольная работа с автоматизированной проверкой	2	ОПК-2, ПК-1
Итого		4	

### 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
4 семестр				
1 Физические основы твердотельной электроники	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	12		
	Итого	20		
2 Контактные явления	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	9	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	9		



	Итого	18		
3 Полупроводниковые диоды	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	2	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	2		
	Итого	4		
4 Биполярные транзисторы	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Тест, Экзамен
	Подготовка к лабораторным работам	4		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Подготовка к контрольным работам	8		
	Итого	22		
5 Тиристоры	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	2	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	2		
	Итого	4		
6 Полевые транзисторы	Выполнение контрольных работ	6	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Тест, Экзамен
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8		
	Подготовка к лабораторным работам	4		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Подготовка к контрольным работам	6		
	Итого	28		
7 Оптоэлектронные полупроводниковые приборы	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	4	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	5		
	Итого	9		
8 Полупроводниковые термоэлектрические и гальваномагнитные приборы	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	2	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Подготовка к контрольным работам	4		

	ным работам			
	Итого	6		
	Выполнение контрольной работы	4	ОПК-2, ПК-1	Контрольная работа
Итого за семестр		111		
	Подготовка и сдача экзамена	9		Экзамен
Итого		120		

#### **10. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)**

Не предусмотрено РУП.

#### **11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся**

Рейтинговая система не используется.

#### **12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

##### **12.1. Основная литература**

1. Легостаев Н.С. Твердотельная электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. Легостаев, К.В. Четвергов. - Томск Эль Контент, 2011. - 244 с. Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа: <https://study.tusur.ru/study/library/> (дата обращения: 06.08.2018).

##### **12.2. Дополнительная литература**

1. Давыдов, В.Н. Твердотельная электроника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов направления 2100100 "Электроника и нанoeлектроника", профиль "Электронные приборы и устройства" / Давыдов В.Н. - Томск ТУСУР, 2013. - 175 с. Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа: <https://study.tusur.ru/study/library/> (дата обращения: 06.08.2018).

##### **12.3. Учебно-методические пособия**

###### **12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия**

1. Легостаев Н.С. Твердотельная электроника: электронный курс / Н.С. Легостаев, К.В. Четвергов. - Томск: ТУСУР, ФДО, 2018. Доступ из личного кабинета студента.

2. Легостаев Н.С. Твердотельная электроника [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины / Н.С. Легостаев, К.В. Четвергов. - Томск Эль Контент, 2012. - 52 с. Доступ из личного кабинета студента. - Режим доступа: <https://study.tusur.ru/study/library/> (дата обращения: 06.08.2018).

###### **12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

##### **12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. 1. Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования [Электронный ресурс] - Режим доступа: [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru), дата обращения: 05.07.2018.

2. 2. Информационные, справочные и нормативные базы данных [Электронный ресурс] -

### **13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение**

#### **13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины**

##### **13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

Кабинет для самостоятельной работы студентов  
учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Коммутатор MicroTeak;
- Компьютер PENTIUM D 945 (3 шт.);
- Компьютер GELERON D 331 (2 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- 7-zip
- Google Chrome
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
- Microsoft Windows
- OpenOffice

##### **13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ**

Кабинет для самостоятельной работы студентов  
учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Коммутатор MicroTeak;
- Компьютер PENTIUM D 945 (3 шт.);
- Компьютер GELERON D 331 (2 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- 7-zip
- Google Chrome
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
- Microsoft Windows
- OpenOffice

##### **13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы**

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

### **13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## **14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

### **14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации**

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:

#### **14.1.1. Тестовые задания**

1. Направленное движение носителей заряда из-за неравномерного распределения концентрации носителей заряда в объеме полупроводника в отсутствие градиента температуры называют:

а) дрейфом; б) диффузией; в) подвижностью носителей заряда; г) свободным пробегом.

2. Длина свободного пробега носителей заряда - это:

а) расстояние, на котором при одномерной диффузии в полупроводнике без электрического поля в нем избыточная концентрация носителей заряда уменьшается вследствие рекомбинации в 2,72 раза;

б) расстояние, на которое носители заряда диффундируют за время жизни;

в) среднее расстояние, проходимое носителями заряда между двумя последовательными актами рассеяния;

г) величина, связанная с временем жизни неравновесных носителей заряда соотношением  $L=Dt$ .

3. Электронно-дырочный переход смещен в обратном направлении, если к нему приложено внешнее напряжение:

а) создающее напряженность электрического поля, которая противоположна по направлению напряженности диффузионного электрического поля;

б) “плюсом” к р-области, а “минусом” к n-области;

- в) “минусом” к р-области, а “плюсом” к п-области;
- г) уменьшающее суммарную напряженность электрического поля в переходе.

4. Какой характер носит изменение напряженности диффузионного электрического поля в области пространственного заряда ступенчатого р-п-перехода:

- а) линейный; б) кусочно-линейный; в) квадратичный; г) экспоненциальный.

5. Какой характер носит изменение потенциала диффузионного электрического поля в области пространственного заряда ступенчатого р-п-перехода:

- а) линейный; б) кусочно-линейный; в) квадратичный; г) экспоненциальный.

6. Как изменяется высота потенциального барьера р-п-перехода с изменением температуры и концентрации примесей в прилегающих к переходу областях:

- а) возрастает при увеличении концентрации примесей в соответствующих областях;
- б) уменьшается при увеличении концентрации примесей в соответствующих областях;
- в) уменьшается с увеличением температуры;
- г) возрастает с увеличением температуры.

7. Базой полупроводникового прибора называют:

- а) область, в которую происходит инжекция неосновных для этой области носителей заряда;
- б) область, в которую происходит экстракция основных для этой области носителей заряда;
- в) область, из которой происходит инжекция основных для этой области носителей заряда;
- г) область, из которой происходит экстракция неосновных для этой области носителей заря-

да.

8. Эмиттером полупроводникового прибора называют:

- а) область, в которую происходит инжекция неосновных для этой области носителей заряда;
- б) область, в которую происходит экстракция основных для этой области носителей заряда;
- в) область, из которой происходит инжекция основных для этой области носителей заряда;
- г) область, из которой происходит экстракция неосновных для этой области носителей заря-

да.

9. Электронно-дырочный переход смещен в прямом направлении, если к нему приложено внешнее напряжение:

- а) полярность которого совпадает с полярностью контактной разности потенциалов;
- б) создающее напряженность электрического поля, которая противоположна по направлению напряженности диффузионного электрического поля;
- в) “плюсом” к р-области, а “минусом” к п-области;
- г) “минусом” к р-области, а “плюсом” к п-области.

10. Диффузионная емкость р-п-перехода:

а) определяется изменением неподвижных зарядов в обедненном слое р-п-перехода под действием приложенного напряжения;

- б) определяется изменением заряда носителей, инжектированных в базу;
- в) проявляется при прямом напряжении;
- г) проявляется при обратном напряжении.

11. Контакт металл-полупроводник обладает выпрямительными свойствами:

а) в режиме обеднения; б) в режиме обогащения; в) в режиме слабой инверсии; г) в режиме сильной инверсии.

12. Диоды Шоттки по сравнению с кремниевыми полупроводниковыми диодами на основе р-п-перехода характеризуются:

- а) более высоким быстродействием; б) большими прямыми падениями напряжения;
- в) более высокими пробивными напряжениями; г) большими обратными токами.

13. Определите режим работы биполярного р-п-р-транзистора, если напряжение база-эмиттер  $U_{бэ} = -0,4$  В, а напряжение коллектор эмиттер  $U_{кэ} = -5,0$  В.

- а) насыщения; б) отсечки; в) нормальный активный; г) инверсный активный.

14. Определите режим работы биполярного транзистора, если эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном.

- а) инверсный активный; б) нормальный активный; в) насыщения; г) отсечки.

15. Определите режим работы биполярного транзистора, если оба рп-перехода смещены в обратном направлении.

а) инверсный активный; б) нормальный активный; в) насыщения; г) отсечки.

16. Характер передаточных характеристик полевого транзистора с управляющим рп-переходом определяется уменьшением тока стока

а) при уменьшении обратного напряжения на управляющем переходе;

б) при увеличении обратного напряжения на управляющем переходе;

в) при уменьшении прямого напряжения на управляющем переходе;

г) при увеличении прямого напряжения на управляющем переходе;

17. МДП-транзистор с индуцированным каналом работает

а) только в режиме обеднения; б) только в режиме обогащения; в) и в режиме обеднения и в режиме обогащения; г) в меньшей степени в режиме обогащения и в большей степени в режиме обеднения.

18. . Начальный ток стока полевого транзистора с управляющим р-п-переходом 3 мА. Напряжение отсечки равно 3 В. Определите максимальную (начальную) крутизну транзистора.

а) 1 мА/В; б) 1,5 мА/В; в) 2 мА/В; г) 3 мА/В.

19. Определите крутизну МДП-транзистора с индуцированным каналом n-типа, если удельная крутизна равна  $0,3 \text{ мА/В}^2$ , пороговое напряжение равно 2 В, а напряжение затвор-исток равно 4 В.

а) 0,3 мА/В; б) 0,6 мА/В; в) 0,9 мА/В; г) 1,2 мА/В.

20. . МДП-транзистор работает в ключевом режиме. Определите сопротивление транзистора во включенном состоянии, если удельная крутизна равна  $0,5 \text{ мА/В}^2$ , пороговое напряжение 1 В, а напряжение затвор-исток равно 5 В.

а) 50 Ом; б) 100 Ом; в) 500 Ом; г) 750 Ом.

#### 14.1.2. Экзаменационные тесты

1). Кристалл кремния содержит  $10^{17}$  атомов бора в  $1 \text{ см}^3$ . Определить “расстояние” между уровнем Ферми и серединой запрещенной зоны при температуре  $T = 300 \text{ К}$ .

а) 0,223 Эв; б) 0,308 Эв; в) 0,416 Эв; г) 0,609 Эв.

2). Определить концентрацию электронов при  $T = 300 \text{ К}$  в собственном кремниевом полупроводнике.

а)  $10^7 \text{ см}^{-3}$ ; б)  $10^8 \text{ см}^{-3}$ ; в)  $10^{10} \text{ см}^{-3}$ ; г)  $10^{12} \text{ см}^{-3}$ .

3). Определить концентрацию электронов при  $T = 300 \text{ К}$  в кристалле кремния, содержащем  $5 \times 10^{17}$  атомов сурьмы в  $1 \text{ см}^3$ .

а)  $3 \times 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ; б)  $4 \times 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ; в)  $5 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ; г)  $5 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

4). Определить отношение электронного дрейфового тока к дырочному дрейфовому току при  $T = 300 \text{ К}$  для кремния n-типа с удельным сопротивлением  $5 \text{ Ом} \times \text{см}$ .

а)  $1,14 \times 10^9$ ; б)  $1,97 \times 10^9$ ; в)  $2,23 \times 10^9$ ; г)  $3,16 \times 10^9$ .

5). Определить подвижность электронов в кремнии при  $T = 300 \text{ К}$ , если коэффициент диффузии электронов равен  $31 \text{ см}^2/\text{с}$ .

а)  $700 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ ; б)  $900 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ ; в)  $1200 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ ; г)  $1400 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ .

6). Определить удельное сопротивление собственного кремния при температуре  $T = 300 \text{ К}$ .

а)  $1,29 \times 10^5 \text{ Ом} \times \text{см}$ ; б)  $2,29 \times 10^5 \text{ Ом} \times \text{см}$ ; в)  $3,29 \times 10^5 \text{ Ом} \times \text{см}$ ; г)  $4,29 \times 10^5 \text{ Ом} \times \text{см}$ .

7). Дрейфовый ток плотностью  $10 \text{ мА/см}^2$  протекает через кристалл кремния p-типа с удельным сопротивлением  $5 \text{ Ом} \times \text{см}$ . Определить среднюю скорость дрейфа дырок.

а)  $20 \text{ см/с}$ ; б)  $30 \text{ см/с}$ ; в)  $40 \text{ см/с}$ ; г)  $50 \text{ см/с}$ .

8). На сколько процентов увеличится коэффициент диффузии невырожденного полупроводника, если при увеличении температуры на 10 % подвижность носителей изменилась на 1 %.

а) на 5,9 %; б) на 7,9 %; в) на 8,9 %; г) на 9,9 %.

9). Обратный ток насыщения электронно-дырочного перехода равен 10 мкА. К переходу приложено прямое напряжение, равное 0,5 В. Найти отношение прямого тока к обратному при  $T = 300 \text{ К}$ .

а)  $12,6 \times 10^7$ ; б)  $16,2 \times 10^7$ ; в)  $21,8 \times 10^7$ ; г)  $26,3 \times 10^7$ .

10). Определить контактную разность потенциалов кремниевого р-п-перехода при  $T = 300 \text{ К}$ ,

если концентрация акцепторных примесей равна  $2 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$ , а концентрация донорных примесей  $5 \times 10^{12} \text{ см}^{-3}$ .

а) 216 мВ; б) 359 мВ; в) 432 мВ; г) 618 мВ.

11). Определить величину обратного напряжения, при котором обратный ток идеального р-п-перехода достигает 90 % от значения обратного тока насыщения, если температура  $T = 300\text{К}$ .

а) 30 мВ; б) 60 мВ; в) 90 мВ; г) 120 мВ.

12). Физические свойства какой из областей полупроводника определяют значения дырочного диффузионного тока при постоянных напряжении и температуре:

а) п-области; б) р-области; в) п- и р-областей.

13). Определить дифференциальное сопротивление вольт-амперной характеристики идеального выпрямляющего контакта металл-полупроводник при температуре  $T=300\text{К}$  и прямом токе  $I=26 \text{ мА}$ .

а) 1,0 Ом; б) 1,6 Ом; в) 2,0 Ом; г) 2,6 Ом.

14). Простейшая МДП-структура представляет собой:

а) нелинейный конденсатор; б) линейный конденсатор; в) нелинейный резистор; г) линейный резистор.

15). Идеальный диод, имеющий обратный ток насыщения 10 мкА, соединен последовательно с источником ЭДС и резистором. Полярность источника ЭДС обеспечивает смещение диода в прямом направлении. Определить прямой ток диода, если величина ЭДС равна 10 В, сопротивление резистора равно 1,0 кОм, температура  $T=300\text{К}$ .

а) 4,18 мА; б) 6,24 мА; в) 9,82 мА; г) 12,16 мА.

16). При прямом напряжении, равном 1,0 В, максимально допустимый ток диода равен 50 мА. Диод соединяют последовательно с резистором нагрузки  $R_n = 100 \text{ Ом}$ . Определить в вольтах наибольшее значение напряжения источника, при котором диод будет работать в безопасном режиме.

а) 6; б) 9; в) 12; г) 16.

17). Биполярный транзистор типа р-п-р включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение  $U_{бэ} = -0,4 \text{ В}$ , а напряжение  $U_{кэ} = -0,3 \text{ В}$ . В каком режиме работает транзистор:

а) отсечки; б) насыщения; в) нормальном активном; г) инверсном активном.

18). Определить коэффициент передачи по току усилительного каскада с общим эмиттером, если амплитуда переменной составляющей тока коллектора равна 3,9 мА, а амплитуда переменной составляющей тока эмиттера равна 4 мА.

а) 32; б) 49; в) 63; г) 89.

19). Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом и каналом п-типа имеет следующие значения параметров:  $I_{с.нач} = 2 \text{ мА}$  и  $U_{отс} = 5 \text{ В}$ . Определить ток стока при напряжении  $U_{зи} = -5 \text{ В}$ . Ответ дать в мА.

а) 0; б) 1,2; в) 2,5; г) 5,0.

20). Удельная проводимость канала п-типа полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и двумя затворами равна 8,85 См/м, подвижность электронов  $0,12 \text{ м}^2/(\text{Вс})$ , относительная диэлектрическая проницаемость кремния 12, толщина канала 2,4 мкм. Определить абсолютную величину напряжения отсечки в вольтах.

а) 1,5; б) 2,0; в) 2,5; г) 3,0.

#### 14.1.3. Темы контрольных работ

Твердотельная электроника.

Расчет полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.

Расчет полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.

1). Определить концентрацию электронов в кремнии п-типа при  $T = 300\text{К}$ , если его удельная проводимость составляет 0,1 См/см.

а)  $2,15 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ; б)  $3,02 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ; в)  $4,47 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ; г)  $6,14 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$ .

2). Подвижность дырок в монокристалле кремния при температуре  $T = 300\text{К}$  равна  $500 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ . Определить коэффициент диффузии дырок в  $\text{см}^2/\text{с}$ .

а) 8,2; б) 12,9; в) 14,3; г) 16,9.

3). Определить удельную проводимость образца кремния (в мкСм/см) при температуре  $T=300\text{К}$ , если концентрация акцепторов в полупроводнике  $2,3 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$  и концентрация доно-

ров  $2,2 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$ . Подвижность электронов и дырок в кремнии  $1500 \text{ см}^2/(\text{Вс})$  и соответственно  $600 \text{ см}^2/(\text{Вс})$ .

а) 43; б) 78; в) 96; г) 112.

4). Электронно-дырочный переход, имеющий обратный ток насыщения  $25 \text{ мкА}$ , работает при прямом напряжении, равном  $0,1 \text{ В}$ , и температуре  $T = 300\text{К}$ . Определить сопротивление перехода постоянному току. Ответ дать в Ом.

а) 60; б) 70; в) 85; г) 95.

5). У биполярного транзистора типа  $n-p-n$  напряжение база-эмиттер  $U_{бэ} = -0,6 \text{ В}$ , а напряжение коллектор-эмиттер  $U_{кэ} = -0,9 \text{ В}$ . В каком режиме работает транзистор:

а) отсечки; б) насыщения; в) нормальном активном; г) инверсном активном.

6). Определить коэффициент передачи по току усилительного каскада с общей базой, если амплитуда переменной составляющей тока коллектора равна  $3,9 \text{ мА}$ , а амплитуда переменной составляющей тока эмиттера равна  $4 \text{ мА}$ .

а) 0,54; б) 0,62; в) 0,76; г) 0,98.

7). Наиболее легированной областью биполярного транзистора является:

а) область эмиттера; б) область коллектора; в) область базы; г) области эмиттера и базы легированы одинаково.

8). Статическая выходная характеристика биполярного транзистора в схеме с общей базой представляет собой зависимость:

а) тока коллектора от напряжения коллектор-база при фиксированном токе эмиттера;

б) тока коллектора от напряжения коллектор-база при фиксированном токе базы;

в) тока коллектора от напряжения коллектор-база при фиксированном напряжении база-эмиттер;

г) тока коллектора от напряжения эмиттер-база при фиксированном токе эмиттера

9). Полевой транзистор с управляющим  $p-n$ -переходом и каналом  $p$ -типа имеет начальный ток стока, равный  $2 \text{ мА}$  и напряжение отсечки, равное  $5 \text{ В}$ . Определить крутизну транзистора при напряжении  $U_{зи} = 2,5 \text{ В}$ .

а)  $0,4 \text{ мА/В}$ ; б)  $0,8 \text{ мА/В}$ ; в)  $1,2 \text{ мА/В}$ ; г)  $1,6 \text{ мА/В}$ .

10). Определить минимальную длину световой волны (в нм), для которой арсенид галлия, имеющий ширину запрещенной зоны  $1,43 \text{ эВ}$  при температуре  $T = 300\text{К}$ , является оптически прозрачным.

а) 412; б) 618; в) 869; г) 980.

#### 14.1.4. Темы лабораторных работ

Исследование статических параметров биполярного транзистора.

Исследование полевого транзистора с управляющим  $p-n$ -переходом.

#### 14.1.5. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

- чтение или просмотр материала необходимо осуществлять медленно, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

- если в тексте встречаются термины, следует выяснить их значение для понимания даль-



нейшего материала;

- необходимо осмысливать прочитанное и изученное, отвечать на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия в форме вебинаров. Расписание вебинаров публикуется в кабинете студента на сайте Университета. Запись вебинара публикуется в электронном курсе по дисциплине.

#### **14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки

#### **14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.